

横浜開催 40名様限定 2015年LFAセミナーのご案内



拝啓、貴益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃から格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今年度もLFAセミナーを開催させて頂く事になりました
ので謹んでご案内申し上げます。

2014年度は、原理、一般的な測定・解析方法など、どちらかとい
えば基礎に主眼をおいたセミナーの内容でございましたが、
今回は、データの信頼性や検証方法、多層解析、薄膜、異方性測定など、
もう一步踏み込んだ内容のセミナーを予定しております。

質疑応答時間もございますので、日常の測定での疑問点、お困りの点など、ご相談ください。

さらに、今回特別に、産業技術総合研究所の名誉リサーチャー、馬場哲也先生に、産総研様で開発された
薄膜の熱拡散率測定方法(サーモリフレクタンス法)についてご講演を賜ることになりましたので、是非この
機会をお見逃しなくご参加頂きますようお願い申し上げます。

敬具

日時:2015年6月5日(金)13:00~(12:30受付開始)

場所:神奈川県横浜市守屋町3-9-13 TVPビルディング 3F 会議室

アクセス:JR京浜東北線 新子安、京急新子安より徒歩6分

参加費:無料(定員先着40名とさせていただきます、ご興味のある方は是非ご応募下さい)

お申込み方法:FAX 045-453-2248 または 下記メールアドレスにてお申込み下さい

本セミナーのお問い合わせ先:netzschjapan@netzsch.com 担当:加川まで

お申込みフォーム

2015年6月5日(金)のセミナーに参加を希望 セミナー資料のみ希望

会社・大学名:

ご所属:

御名前:

TEL

E-mail:

FAX

※お申込み頂きました方にはメールにて受講票をお送り致しますので、
必ずメールアドレスのご記入をお願い致します。

E-mail:netzschjapan@netzsch.com

FAX:045-453-2248

時間	内容	講師
13:00～13:05	ご挨拶	ネッチ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 篠田 嘉雄
13:05～14:00	【特別講演】 レーザーフラッシュ法と超高速レーザーフラッシュ法	独立行政法人産業技術総合研究所 馬場 哲也先生
初級編		
14:00～14:45	まずはウォーミングアップ！フラッシュ法の測定の基礎 今日からできる！薄膜・高熱伝導材料の前処理と測定のコツ 比熱容量評価のポイント～DSCとの比較～	ネッチ・ジャパン株式会社 アプリケーションエンジニア 紫藤 真由子
14:45～15:00	休憩	
上級編		
15:00～15:45	リクエストにお答えして！異方性試料測定のコツ これなら分かる！多層試料の測定と解析	ネッチ・ジャパン株式会社 アプリケーションマネージャー 塚本 修
15:45～16:30	質疑応答およびラボツアー	

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

《会場のご案内》



改札口を出て、右手にある階段を上がり、右手側に直進して下さい。佐川急便配送センターのビル手前の階段を降り、右側へ道なりに進みます。つきあたりの安田倉庫ビル守衛所前を横断し、TVPビルまでお越し下さい。